

Néhány megjegyzés a mérési hiba és az identifikáció kérdéséhez panelmodellekben*

1. Bevezetés

A gazdasági mennyiségeket sokszor hibával mérjük. Továbbá, az alkalmazáskor sok esetben nincs mért megfelelője az elméleti változóknak. Az ezeket formalizáló hiba-a-változóban (errors-in-variables) modellekben a szokásos eljárások egy adott paraméter identifikációjához többet információt igényelnek, vagy kiegészítő adatok (ismételt mintavétel és/vagy instrumentális változók), vagy további feltevések formájában. (pl. AIGNER et al. (1984)). A panelmodellek esetén azonban a hiba-a-változóban modellek különböző típusai identifikálhatók és becsülhetők külső információ nélkül is (pl. ASHENFELTER, DEATON és SOLON (1984), GRILICHES és HAUSMAN, (1986)).

Vegyük például a következő egy egyenletes modellt:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + u_{it}, \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T, \quad (1)$$

ahol az egyedhatásokat α_i képviseli, ami lehet korrelált x_{it} -vel, vagy sem (lásd MUNDLAK (1978)), de az u_{it} hibatagokról feltételezzük, hogy függetlenek, azonos eloszlásúak és függetlenek α_i -től és x_{it} -től.

Tegyük fel, hogy x_{it} valódi értéke közvetlenül nem figyelhető meg. Megfigyelhető azonban z_{it} hibával mért mértéke:

$$z_{it} = x_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (2)$$

ahol ε_{it} a mérési hiba. Feltételezzük továbbá, hogy ε_{it} független x_{it} -től és független, azonos eloszlású minden i -re és t -re nulla várható értékkel és σ_ε^2 szórással.

Behelyettesítve z_{it} -t x_{it} helyére azt kapjuk, hogy:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta z_{it} + \eta_{it}, \quad (3)$$

ahol

$$\eta_{it} = u_{it} - \beta \varepsilon_{it}. \quad (4)$$

Világos, hogy a (3)-ra a legkisebb négyzetek alkalmazása nem vezet konzisztens esztimátorhoz z_{it} és y_{it} , valamint az x_i és y_i korreláltsága miatt.

* Cheng HSIAO és Grant TAYLOR: „Some Remarks on Measurement Errors and the Identification of Panel Data Models”. (Fordította: NEMÉNYI Judit)

A panelmodellek egyik gyakran emlegetett kedvező tulajdonsága, hogy lehetőséget biztosít a nem megfigyelhető egyedhatások kimutatására, amellett, hogy — mint a hiba-a-változókban modellek — identifikálhatók és becsülhetők külső instrumentális változók felhasználása nélkül. Például a differencia módszerrel a specifikációból kiszűrhető a nem megfigyelhető idővariáns hatás és csökkenthető a becsült paraméter hibája.

Az időbeli első differenciát véve a specifikációból kiküszöbölhető α_i , és a következőt kapjuk:

$$y_{it} - y_{i,t-1} = \beta(z_{it} - z_{i,t-1}) + [(u_{it} - \beta\varepsilon_{it}) - (u_{i,t-1} - \beta\varepsilon_{i,t-1})], \\ i = 1, \dots, N \quad t = 2, \dots, T. \quad (5)$$

Ha ε_{it} nulla, akkor β legkisebb négyzetek becslése (OLS) konzisztens. Ha ε_{it} nullától különböző, akkor az (5) legkisebb négyzetek becslése a következő értékhez konvergál:

$$\text{plim}_{N \rightarrow \infty} \hat{\beta}_d = \beta \left(1 - \frac{2\sigma_\varepsilon^2}{\text{Var}(z_{it} - z_{i,t-1})} \right). \quad (6)$$

A panelmodelleknél olyan adattranzformációkra nyílik lehetőség, amelyekből különböző, a becsült paraméter torzítottságát csökkentő, változások származnak, s így felhasználhatók a mérési hibák feltárására és a „valódi” paraméterek meghatározására. Tehát, ha x_{it} szeriálisan korrelált, világos, hogy $z_{i,t-2}$, vagy $(z_{i,t-2} - z_{i,t-3})$ felhasználható $(z_{it} - z_{i,t-1})$ instrumentális változójaként. Sőt, mivel T feltehetően véges, a kapott IV (instrumentális változó) esztimátor konzisztens, miközben N tart a végtelenbe.

Konzisztens esztimátort eredményező lehetséges megoldás, ha egy adott modell különböző adattranzformációknak kitett változóinak a torzítását hasonlítjuk össze (GRILICHES és HAUSMAN (1986)). Például, ha kovariancia-transzformációt alkalmazunk a meg nem figyelhető egyedhatás kiszűrésére, akkor

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(z_{it} - \bar{z}_i) + [(u_{it} - \bar{u}_i) - \beta(\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)], \quad (7)$$

ahol

$$\bar{y}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T y_{it}, \quad \bar{z}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T z_{it}, \quad \bar{u}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T u_{it}, \quad \bar{\varepsilon}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \varepsilon_{it}.$$

A (7) legkisebb négyzetek becslése a következő értékhez konvergál:

$$\text{plim}_{N \rightarrow \infty} \hat{\beta}_w = \beta \left[1 - \frac{T-1}{T} \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\text{Var}(z_{it} - \bar{z}_i)} \right]. \quad (8)$$

Ekkor a β és a σ_ε^2 konzisztens esztimátora (6) és (8) alapján:

$$\hat{\beta} = \lambda_1 \hat{\beta}_w + (1 - \lambda_1) \hat{\beta}_d, \quad (9)$$

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\hat{\beta} - \hat{\beta}_d}{\hat{\beta}} \cdot \frac{\text{Var}(z_{it} - z_{i,t-1})}{2}, \quad (10)$$

ahol

$$\lambda_1 = \left[1 - \frac{T-1}{2T} \cdot \frac{\text{Var}(z_{it} - z_{i,t-1})}{\text{Var}(z_{it} - \bar{z}_i)} \right]^{-1} \quad (11)$$

Egy másik alternatíva, NICKELL (1985) javaslatára: konzisztens esztimátorhoz juthatunk a within (csoporton belüli) kereten belül maradva. Az általánosság megsértése nélkül, feltéve, hogy z_{it} a 0. időpontra létezik, $\bar{z}_{i,-1}$ -et a következőképpen írjuk fel:

$$\bar{z}_{i,-1} = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} z_{it} \quad (12)$$

Ekkor $(z_{i,t-1} - z_{i,-1})$ -et instrumentális változóként használjuk (7)-hez. Amennyiben az eredményül kapott becslést β_{wiv} -val jelöljük, azt kapjuk, hogy:

$$\begin{aligned} \text{plim}_{N \rightarrow \infty} \hat{\beta}_{wiv} &= \text{plim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^N (y_{it} - \bar{y}_i)(z_{i,t-1} - \bar{z}_i)}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (z_{it} - \bar{z}_i)(z_{i,t-1} - \bar{z}_{i,-1})} = \\ &= \beta \left[1 + \frac{T-1}{T^2} \cdot \frac{\sigma_\epsilon^2}{\text{Cov}[(z_{i,t-1} - \bar{z}_{i,-1})(z_{it} - \bar{z}_i)]} \right] \end{aligned} \quad (13)$$

(13) és (8) felhasználásával meghatározható β és $\hat{\beta}_2$ konzisztens esztimátora az alábbiak szerint:

$$\hat{\beta}_2 = \lambda_2 \hat{\beta}_w + (1 - \lambda_2) \hat{\beta}_{wiv}, \quad (14)$$

ahol

$$\lambda_2 = \left[1 + \frac{TCov[(z_{i,t-1} - \bar{z}_{i,-1})(z_{it} - \bar{z}_i)]}{\text{Var}(z_{it} - \bar{z}_i)} \right]^{-1} \quad (15)$$

Az eddigiekben bemutatott különböző becslések mind azt a tulajdonságot használják ki, hogy a mérési hibák és a magyarázó változók időbeli és egyedek szerinti szerkezete eltérő. Az ilyen konzisztens becsléshez vezető adattranszformációs eljárások azonban sokszor *ad hoc* jellegűek és nem feltétlenül hatékonyak. Például ezeknek a módszereknek a működéséhez szükséges, hogy a magyarázó változók szerialisan korreláltak legyenek. Amennyiben x_{it} szerialisan korrelálatlan, akkor (6) és (8) ugyanahhoz a $\beta \left[1 - \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sigma_x^2 + \text{Var}(e_{it})} \right]$ -hoz konvergál, és (14) nem korlátos.

A cikkben megmutatjuk, hogy a likelihood megközelítés egységes keretet biztosít a hiba-a-változóban típusú feltételek identifikációjához. Ezen túlmenően, a likelihood megközelítés alkalmazásával kimutatható, hogy az általános felfogással ellentétben a paneladatok felhasználása lehetővé teszi a hiba-a-változóban modellek identifikációját és becslését anélkül, hogy követelmény lenne a magyarázó változók szerialis korreláltsága.

2. Strukturális hiba-a-változóiban modellek

Legyen az S struktúra az y véletlen változó, $F(y)$ valószínűségi eloszlásfüggvényének teljes valószínűségi specifikációja. Modellnek nevezzük az összes *a priori* szöbajöhető struktúra J halmazát. Az identifikáció a struktúrák elbírálásából áll, adott J modell és y megfigyelések mellett (pl. HSIAO (1983)). A legtöbb alkalmazáskor y -ről feltételezik, hogy $F(y|\tilde{\gamma}^0)$ ismert, feltételes valószínűségi eloszlásfüggvényű folyamat generálja, de az $(m \times 1)$ méretű $\tilde{\gamma}^0$ ismeretlen. Ezáltal a struktúra megkülönböztetés problémája a paraméterpontok közötti választás problémájára redukálódik. Ebben a vizsgálati keretben vegyük a következőket:

1. definíció: Legyen Ω az \mathbb{R}^m konvex, kompakt altere. Ekkor $\tilde{\gamma}^0 \in \Omega$ -ra nézve az $F(y|\tilde{\gamma}^0)$ struktúra identifikált, ha nincs más $\tilde{\gamma}^1 \in \Omega$, amire igaz, hogy $F(y|\tilde{\gamma}^0) = F(y|\tilde{\gamma}^1)$ minden y -ra.

Az *1. definíció* alapján a struktúra lokális identifikációjának általános feltétele, melyet ROTEMBERG (1971) dolgozott ki, a következő:

1. tétel: Legyen $\tilde{\gamma}^0 \in \Omega$ az információs mátrix egy reguláris pontja, azaz az információs mátrixnak konstans a rangja $\tilde{\gamma}$ -ra $\tilde{\gamma}^0$ nyitott környezetében. Ekkor $\tilde{\gamma}^0$ lokálisan identifikálható akkor és csak akkor, ha az információs mátrix $\tilde{\gamma}^0$ -nál nem szinguláris.

Az *1. tétel* felhasználásával származtathatók a panelmodellek identifikálhatóságának feltételei. Például, tegyük fel, hogy y és x valódi értékének együttes eloszlását a $\tilde{\Theta}^0(p \times 1)$ méretű vektor jellemzi. Tételezzük fel, hogy x nem megfigyelhető, de a hibával mért megfelelője igen:

$$\tilde{z} = \tilde{x} + \tilde{\epsilon} \quad (16)$$

Jelölje az \tilde{y} és a \tilde{z} együttes likelihoodját $f(\tilde{y}, \tilde{z}; \tilde{\gamma}^0)$, ahol $\tilde{\gamma}^0 = (\tilde{\Theta}^0, \tilde{\delta}^0)((p+s) \times 1)$ méretű paramétervektor. Ilyenkor szokásos eljárás az $f(\tilde{y}|\tilde{z}; \tilde{\theta}^0, \tilde{\delta}^0)$ együttes likelihood függvényt átírni az $f(\tilde{y}|\tilde{z}; \tilde{\theta}^0, \tilde{\delta}^0)$ feltételes likelihood és az $f(\tilde{z}; \tilde{\delta}^0)$ marginális likelihood szorzatára. Ekkor a következő adódik:

$$\begin{aligned} \log f(\tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{\theta}^0, \tilde{\delta}^0) &= \log f(\tilde{y}|\tilde{z}; \tilde{\theta}^0, \tilde{\delta}^0) + \log f(\tilde{z}; \tilde{\delta}^0) = \\ &= \log \int f(\tilde{y}|\tilde{x}; \tilde{\theta}^0) f(\tilde{x}|\tilde{z}; \tilde{\delta}^0) d\tilde{x} + \log f(\tilde{z}; \tilde{\delta}^0), \end{aligned} \quad (17)$$

ahonnan a $(\tilde{\theta}^0, \tilde{\delta}^0)$ információs mátrixa az alábbi formában írható fel:

$$I = I_{\tilde{y}|\tilde{z}}(\tilde{\theta}^0, \tilde{\delta}^0) + I_z(\tilde{\delta}^0). \quad (18)$$

Elemi sor és oszlop műveletekkel $I_{\tilde{y}|\tilde{z}}$ és I_z sokszor kifejezhető az alábbi formában:

$$\begin{pmatrix} \tilde{A} & \tilde{0} \\ \tilde{0} & \tilde{0} \end{pmatrix}, \quad (19)$$

és

$$\begin{pmatrix} \tilde{0} & \tilde{0} \\ \tilde{0} & \tilde{D} \end{pmatrix}, \quad (20)$$

ahol \tilde{A} és \tilde{D} ($p \times p$) és ($s \times s$) méretű mátrixok. Az \tilde{A} mátrix rangja p , ha θ^0 identifikálható és \tilde{x} megfigyelhető. Ebből következik, hogy a mérési hibának kitett modell akkor identifikálható, ha \tilde{D} rangja s . Az ismételt megfigyelésekkel egyenértékű paneladatok elérhetősége meglehetősen általános, a magyarázó változókra és a mérési hibákra vonatkozó strukturális feltételek mellett biztosítja a modell identifikálhatóságát.

Illusztrációképpen vegyük az (1) és az (2) modellt. Azonban ahelyett, hogy GRILICHES és HAUSMAN (1986), valamint NICKELL (1985) nyomán indulófeltételünk az x_{it} -k szeriális korreláltsága lenne, feltételezzük, hogy az x_{it} -k i szerint független eloszlásúak, t szerint pedig független és normális eloszlásúak μ_i várható értékkel és σ_x^2 szórással. Az egyszerűség kedvéért azt is feltesszük, hogy ε_{it} és u_{it} függetlenek és normális eloszlásúak. Ekkor y_{it} és z_{it} együttes likelihood függvénye az alábbiak szerint írható fel:

$$\begin{aligned} L &= \prod_{i=1}^N f(y_{i1}, \dots, y_{iT}, z_{i1}, \dots, z_{iT}) = \\ &= \prod_{i=1}^N f(y_{i1}, \dots, y_{iT} | z_{i1}, \dots, z_{iT}) f(z_{i1}, \dots, z_{iT}) = \\ &= \prod_{i=1}^N (2\pi\sigma_{y_i}^2)^{-\frac{T}{2}} \\ &\exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_{y_i}^2} \sum_{t=1}^T \left[y_{it} - \alpha_i - \sigma_\varepsilon^2 (\sigma_{x_i}^2 + \sigma_\varepsilon^2)^{-1} \mu_i - \sigma_\varepsilon^2 (\sigma_{x_i}^2 + \sigma_\varepsilon^2)^{-1} \beta z_{it} \right]^2 \right\} = \\ &= \prod_{i=1}^N [2\pi (\sigma_{x_i}^2 + \sigma_\varepsilon^2)]^{-\frac{T}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(\sigma_{x_i}^2 + \sigma_\varepsilon^2)} \sum_{t=1}^T (z_{it} - \mu_i)^2 \right\}, \end{aligned} \quad (21)$$

ahol

$$\sigma_{y_i}^2 = \sigma_u^2 + \beta^2 \sigma_{x_i}^2 \sigma_\varepsilon^2 (\sigma_{x_i}^2 + \sigma_\varepsilon^2)^{-1}. \quad (22)$$

A (21) információs mátrixa az alábbi

$$I = \begin{pmatrix} W & P \\ P' & S \end{pmatrix}, \quad (23)$$

ahol W egy $(3N \times 3N)$ méretű blokkdiagonális mátrix, amelynek diagonálisai:

$$\begin{aligned} W_i &= E \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha_i^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha_i \partial \mu_i} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha_i \partial \sigma_{x_i}^2} \\ & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \mu_i^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \mu_i \partial \sigma_{x_i}^2} \\ & & \frac{\partial^2 \log L}{\partial (\sigma_{x_i}^2)^2} \end{pmatrix} = \\ &= - \begin{pmatrix} \frac{T}{\sigma_{y_i}^2} & & \frac{T}{\sigma_{x_i}^2 \sigma_{y_i}^2} [\beta \bar{z}_i - \sigma_{x_i}^{-2} a_i] \\ & \frac{\sigma_\varepsilon^4 T}{\sigma_{x_i}^4 \sigma_{y_i}^4} + \frac{T}{\sigma_{x_i}^2} & \frac{T \sigma_\varepsilon^2}{\sigma_{x_i}^2 \sigma_{y_i}^2} [\beta \bar{z}_i - \sigma_{x_i}^{-2} a_i] \\ & & b_i \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (24)$$

P ($3N \times 3$) méretű mátrix, amelynek i -edik blokkja:

$$P_i = E \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha_i \partial \beta} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha_i \partial \sigma_x^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \alpha_i \partial \sigma_y^2} \\ \frac{\partial^2 \log L}{\partial \mu_i \partial \beta} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \mu_i \partial \sigma_x^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \mu_i \partial \sigma_y^2} \\ \frac{\partial^2 \log L}{\partial \sigma_x^2 \partial \beta} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \sigma_x^2 \partial \sigma_x^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \sigma_x^2 \partial \sigma_y^2} \end{pmatrix} = \quad (25)$$

$$= - \begin{pmatrix} \frac{\sigma_{y_i}^2 T \bar{Z}_i}{\sigma_{y_i}^2 \sigma_x^2} & \frac{T^2 \sigma_{z_i}^2 [\mu_i - \sigma_{z_i}^{-2} a_i]}{\sigma_{y_i}} & 0 \\ \frac{\sigma_{z_i}^2 \sigma_x^2 T \bar{Z}_i}{\sigma_{y_i}^2 \sigma_x^2} & \frac{T \sigma_x^2}{\sigma_{y_i}^2 \sigma_x^2} [\beta \bar{z}_i - \sigma_{z_i}^{-2} a_i] & 0 \\ c_i & d_i & \frac{T \beta^2 \sigma_x^4}{2 \sigma_{y_i}^4 \sigma_x^4} \end{pmatrix}$$

és S az alábbi (3×3)-as mátrix

$$S = E \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \log L}{\partial \beta^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \beta \partial \sigma_x^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \beta \partial \sigma_y^2} \\ & \frac{\partial^2 \log L}{\partial (\sigma_x^2)^2} & \frac{\partial^2 \log L}{\partial \sigma_x^2 \partial \sigma_y^2} \\ & & \frac{\partial^2 \log L}{\partial (\sigma_y^2)^2} \end{pmatrix} = \quad (26)$$

$$= - \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n \sigma_{y_i}^{-2} \sigma_{z_i}^{-2} \sigma_x^2 & \sum_{i=1}^T z_{it}^2 & f & T \beta \sigma_x^2 \sum_{i=1}^N \sigma_{y_i}^{-4} \sigma_{z_i}^{-2} \sigma_x^2 \\ & g & h & \\ & & \frac{T}{2} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_{y_i}^4} & \end{pmatrix},$$

ahol

$$\sigma_{z_i}^2 = (\sigma_{x_i}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2),$$

$$a_i = (\sigma_{\varepsilon}^2 \mu_i + \beta \sigma_{x_i}^2 \bar{z}_i),$$

továbbá

$$b_i = (2\sigma_{y_i}^4)^{-1} T \beta^2 \sigma_{\varepsilon}^2 \sigma_{z_i}^{-2} [1 - \sigma_{z_i}^{-2} \sigma_{x_i}^2] +$$

$$+ \sigma_{y_i}^{-2} \sigma_{z_i}^{-2} \sum_{i=1}^T [\sigma_{z_i}^{-2} (\sigma_{\varepsilon}^2 \mu_i + \beta \sigma_{x_i}^2 z_{it}) - \beta z_{it}]^2 + T (2\sigma_{z_i}^2)^{-1}$$

$$c_i = T \beta^3 \sigma_{\varepsilon}^4 \sigma_{x_i}^2 \sigma_{y_i}^{-4} \sigma_{z_i}^{-4} [1 - \sigma_{z_i}^{-2} \sigma_{x_i}^2] +$$

$$+ \sigma_{y_i}^{-2} \sigma_{z_i}^{-4} \sigma_{x_i}^2 \sum_{i=1}^T \left[\left(\frac{\sigma_{x_i}^2}{\sigma_{z_i}^2} - 1 \right) \beta z_{it} - \frac{\sigma_{\varepsilon}^2}{\sigma_{z_i}^2} \mu_i \right] z_{it}$$

$$d_i = T \sigma_{y_i}^{-2} \beta^4 \sigma_{\varepsilon}^2 \sigma_{x_i}^2 \sigma_{z_i}^{-4} [1 - \sigma_{z_i}^{-2} \sigma_{x_i}^2] [1 - \sigma_{z_i}^{-2}] +$$

$$+ \sigma_{y_i}^{-2} \sigma_{z_i}^{-8} \sum_{i=1}^T [(\sigma_{\varepsilon}^2 \mu_i + \beta \sigma_{x_i}^2 z_{it}) - \sigma_{z_i}^2 \mu_i][\sigma_{\varepsilon}^2 \mu_i + \beta \sigma_{x_i}^2 z_{it}) - \sigma_{z_i}^2 \beta z_{it}] + \frac{T}{2 \sigma_{z_i}^4}$$

$$\begin{aligned}
 f &= T \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_{y_i}^4} [\beta^3 \sigma_{x_i}^4 \sigma_{\epsilon_i}^2 \sigma_{z_i}^{-4} (1 - \sigma_{z_i}^{-2})] - \\
 &\quad - \sum_{i=1}^N \frac{\sigma_{x_i}^2}{\sigma_{y_i}^2 \sigma_{z_i}^4} \sum_{t=1}^T z_{it} [\mu_i - \sigma_{z_i}^{-2} (\sigma_{\epsilon_i}^2 \mu_i + \beta \sigma_{x_i}^2 z_{it})] \\
 g &= -\frac{T}{2} \sum_{i=1}^N \sigma_{y_i}^{-4} [\beta^2 \sigma_{x_i}^2 \sigma_{z_i}^{-2} (1 - \sigma_{z_i}^{-2})]^2 - \\
 &\quad - \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_{y_i}^2} \sum_{t=1}^T [\sigma_{z_i}^{-2} \mu_i - \sigma_{z_i}^{-4} (\sigma_{\epsilon_i}^2 \mu_i + \beta \sigma_{x_i}^2 z_{it})]^2 + \frac{T}{2} \sum_{i=1}^N \sigma_{z_i}^{-4}
 \end{aligned}$$

és végül

$$h = \frac{T\beta^2}{2} \sum_{i=1}^N \frac{\sigma_{x_i}^2}{\sigma_{y_i}^2 \sigma_{z_i}^2} (1 - \sigma_{z_i}^{-2}).$$

Könnyű belátni, hogy (23) elemi mátrixműveletekkel diagonális mátrix-szá transzformálható, melynek rangja $(3N+3) \times (3N+3)$. Paneladatok felhasználásával tehát (1) és (2) minden paramétere identifikálható akkor is, ha z_{it} szeriálisan korrelálatlan.

A fentiek általánosítása könnyen elvégezhető olyan lineáris modellekre is, amelyek több, hibával mért magyarázó változót tartalmaznak. Az eljárás hasonló akkor is, ha az x_{it} -k r -ed rendű autoagresszív, mozgó átlagolású, vagy bármely típusú autoregresszív (integrált) és mozgó átlagolású folyamatot követnek.

3. Következtetések

A paneladatok felhasználásának egyik előnye, hogy lehetővé teszik a nem megfigyelhető egyedi jellemzők feltárását. (pl. HSIAO (1985,86)). Azonban a mérési hiba paneladatoknál komoly zavart okozhat. Például az Institute for Social Research, a Michigan Egyetemen készített egy panelfelmérést egy olyan vállalat alkalmazottai körében, ahol már pontos adatokkal rendelkeztek a keresetekre és a foglalkoztatásra. DUNCAN és HILL (1985) beszámol arról, hogy az éves keresetekre és a ledolgozott órákra vonatkozó felmérés alapján kapott órabérek mérési hibája az összes szórás 0.7-szerese volt. Szerencsére a többi változót nagyobb megbízhatósággal mérték, de a bérváltozó kirívó megbízhatatlansága „vészjelző”. Tekintettel a panelmódszerek nagyfokú érzékenységre a mérési hibákra, a kutatóknak különös gonddal kell eljárniuk adataik mérési hibájának felderítésekor. Ebben a cikkben bemutattuk, hogy a nem megfigyelhető egyedhatások és a magyarázó változók esetleges korrelációja miatti sok aggodalom ellenére — mely a panelmodelleknél gyakran előfordul — a likelihood megközelítéssel egységes keret biztosítható a mérési hibának kitett panelmodellek identifikációjához. Valójában, ez hatásos becslési módszerek alapjául is szolgál.

Hivatkozások:

- AIGNER, D. J., C. HSIAO, A. KAPTEYN and T. WANSBEEK (1985): „Latent Variable Models in Econometrics”, in *Handbook of Econometrics*, vol. II., ed. by Z. GRILICHES and M. D. IINTRILIGATOR, Amsterdam: North-Holland, 1322-1393.
- ASHENFELTER, O., A. DEATON and G. SOLON (1984): „Does it Make Sense to Collect Panel Data in Developing Countries?” Mimeo.
- DUNCAN, G. J., and D. H. HILL (1985): „An Investigation of the Extent and Consequences of Measurement Error in Labor-economic Survey Data”, *Journal of Labor Economics*, 3., 508-532.
- GRILICHES, Z. and J. A. HAUSMAN (1986): „Errors-in-Variables in Panel Data”, *Journal of Econometrics*, 31., 93-118.
- HSIAO, C. (1984): „Identification”, in *Handbook of Econometrics*, vol. I., ed. by Z. GRILICHES and M. D. IINTRILIGATOR, Amsterdam: North-Holland, 1322-1393.
- HSIAO, C. (1985): „Benefits and Limitations of Panel Data”, *Econometrics Reviews*, 4., 121-174.
- HSIAO, C. (1986): *Analysis of Panel Data*, Cambridge, Cambridge University Press.
- MUNDLAK, Y. (1978): „On the Pooling of Time Series and Cross Section Data”, *Econometrica*, 46., 69-85.
- NICKELL, S. (1985): „Comment on Benefits and Limitations of Panel Data”, *Econometric Reviews*, 4., 179-182.